PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06108285 A

(43) Date of publication of application: 19.04.1994

(51) Int. CI C25D 5/02

C25D 7/12, C25D 17/08, H01L 21/288, H01L 21/68

(21) Application number: 03116590

(22) Date of filing. 22.04.1991 (71) Applicant: TOSHIBA CORP EBARA CORP

(72) Inventor: EZAWA HIROKAZU

YODA TAKASHI TSUJIMURA MANARU

KANAYAMA TAKUYA

(54) SEMICONDUCTOR WAFER PLATING JIG.

(57) Abstract

PURPOSE. To stably plate semiconductor waters for a long time by providing a cathode contact on the surface of the semiconductor wafer, which is sealed with a seal member and is not brought into contact with plating licuid, to prevent the plating liquid from being deposited in the front end part of the cathode contact.

CONSTITUTION: A semiconductor water 1 is held by holding members 3 and 4 and is immersed in the plating liquid and is plated. A seal member 5 is arranged on these holding members 3 and 4 so that the plating liquid does not flow to parts other than the face to be plated of the semiconductor water 1. A cathode contact 7 connected to a cathoda wiring 11 is provided in a rasist peeled part 6 in the end face part, of the sealed semiconductor water 1. Thus, the cathode contact 7 is not brought into contact with the plating liquid, and se miconductor wafers are stably plated without deterioration for a long time.

COPYRIGHT (C)1994, JPO&Japio

(19) [[本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-108285

(43)公開日 平成6年(1994)4月19日

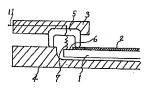
技術表示箇所		FI	庁内整理番号	識別記号	(51) Int.Cl.5	
				D	5/02	C 2 5 D
					7/12	
				ଭ	17/08	
			9055-4M	E	21/288	H01L
			8418-4M	N	21/68	
請求項の数1(全 5 頁)	審查請求 有					
	000003078	(71)出願人		特顯平3-116590)	(21) 出願番号
株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 000000239 株式会社荏原製作所						
			[22日	平成3年(1991)4月		(22) 出願日
		(71)出願人				
羽田旭町11番1号	東京都大田区羽					
	江澤 弘和	(72)発明者				
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会						
往東芝堀川町工場内						
	依田 孝	(72)発明者				
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会						
工場内	社東芝堀川町工					
		(74)代理人				
最終頁に続く						

(54) 【発明の名称】 半導体ウェハめっき用治具

(57) 【要約】

【目的】 半導体ウェハのめっきにおいて、陰極接点が めっき液にさらされないようにする。

【構成】 めっき歳中で半導体ウェハ1を電気かっきするためのめっき用治具において、半導体ウェハをめっき 液中に保持する滞料の、4 年半導体ウェハのめっき面以外にめっき彼が強入しないように半導体ウェハをシール部材をを設け、該シールされた半導体ウェハのめっき液と機能しない端に無機能成りを設けている。



【特許請求の範囲】

【講求項1】 めっき液中で半導体ウェルを電気めっき するためのめっき用油具において、半導体ウェルをめっ き液中に保持する時に、半等体ウェルのめっき面以外 にめっき液が流入しないように半導体ウェルのシーシール をサール修材を設け、該シールされた半導体ウェルのの っき液と接触しない面に整備核点を設けたことを特徴と する半導体ウェルめっき指治具

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体ウェハのめっき に係り、特に半導体ウェハをめっきするためのめっき用 治具に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体ウェハのバンブめっきは、 歴史的にみると、先ず図6に示されるように、ウェハ2 裏面にワックス又はレジストを被覆してめっき旅(漬け で行う環境に始まり、最近では図7に示されるような カップ式が主流になっている。いずれの方法でも、図8 に示すように、電気操機接点部3はレジスト2を費り、 レジスト下のメタル部分1に突き削す方法をとってい。 たのため、株成部ものうき様にさらされてしまい。 接点先端にもめっきが折出し、様点性能を維持するため 頻度良く接点先端をみがくこと(折出物を除去)や模点 突換が疲労されていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、従来技術の 欠点を解消し、陰極接点の先滞部にめっきが折出しない 半導体ウェハめっき用治具を提供することを目的とす る。

[0004]

「課題を解決するための手段」上記目的を達成するため
に、本発明では、めっき液中で半導体ウェハを電気めつ
きするためのかっき用治具において、半導体ウェハをめ
っき液中に保持する部材に半導体ウェハのめっき面以外
にめっき液が減入しないように半導体ウェハのめっき破と権性しない面に接触後なを設けたことを特徴と
する学ールのき用きないとなった。というでは、大学・大小のき用が再具としたものである。大会明で用いる半導体ウェハのかっき面以外にめっき波が拡入しな
いものならすべて用いることができるが、本郷引なした
いものならすべて用いることができるが、本郷引な一般が対象として
は、半導体ウェハのめっき面以外にめっき流が拡入しな
いものならすべて用いることができるが、本郷引な一般が対象として
リップシールとかじ型シールが好道に用いることができる。

[0005]

【作用】本発明によれば、半導体ウェハのめっき以外の 表面をシールしてめっき液が能入しないようにし、その 流入しない面に腕種接点を設けているので、腕種接点自 体はめっき液と接触せず、降極接ながめっきされること 50 2 がない。また、ウェハス面の陰極接点を設ける部分が、 レジストが刺離されているので、ウェハ表面。陰極接点 との接触が容易であり、より安定した接点性能が得られる。

[0006]

【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 家施例 1

図1に、本発卵のめっき用給員の部分拡大図を示す。 20 1において、ウェハ1はウェハを保持する部材であるめ っき用角具3及び4によってはさみ込まれ、シール5 (ここではWリップシールを示す)により、ウェルの裏 面と場面がシールされておりめっき液が流入しないよう 歯付近は、レジスト2がカットされたレジスト剥離部6 が設けられメタルがむき出しになっている。除極独点7 は、このレジスト剥離部6とシール5のリップ間に装さ されたパネ状やクッションの接点7で接続され、治員3 を遡って外部に導かれている。また、図2で示されるよ りに機能機は消臭4で接続する。シール7のレジスト剥離部6 とコンマクトピン15及びコンタクト受16 を選して、第一線電性ゴム等で接続する陸梯接点7とす ることもできる。

[0007] 実施例2

図3に、本発明のかっき出待具の他の実施例である部分 拡大図を示す。図3において、ウェハ1は端部がC型を したシールで対止されており、この対止されたウェハが ウェハを保持する部材である治長3と4ではさみ込ま れ、押付けレバー8を押付けることによってウェハの塞 の 耐と端面にはめっき液が流入しないようにシールされ 30 面と地域のできなが流入しないようにシールされ 30 両と地域のできなが流入しないようにシールされ 30 両と地域のは、10 両のレンスト 利潤部6にはパキ状の陰極接点7が吸げられて、ウェハ と接触しており、治具3を通って外部に導かれている。 (00031 実施例3

図4に本郷野に用いるめっき用治具の一側である組付法 具の斜積図を示す。図4 友(匹多にアナトとした治具の 新面図を示す。図4 友(匹多にデすように、治具4にめ っきをすべき面を上にして、ウエハ1をセットする。め のきをすべき面だりたのあいた治具3を用意し、該穴の 増縮に治ってシールパッキン (前記のW1)ップシールス はC型シール)を配備する。該治具3を治具4と合わせ で、クランパ13で軽くはさみこむことにより、の 実施例1度20で示したように、整板度点が破けられて おり、能極板点に切っきなが存極しなようになって いる。このような治具を用いてめっきを行うことによ り、海板石線をが絡された。

[00009]

【発明の効果】本発明のめっき用治具を用いることによ

り、陰極接点はめっき液と接触せず、陰極接点が変質することがなく、長期間にわたって安定しためっきができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のめっき用治具の一例を示す部分拡大図である。

【図2】本発明のめっき用治具の他の例を示す部分拡大 図である。

【図3】本発明のめっき用治具のもう一つの例を示す部 分拡大図である。

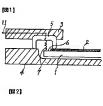
【図4】本発明のめっき用治具を用いた組付治具の斜視 図である。 【図5】図4のウェハをセットした治具の断面図であ

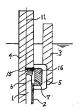
【図6】浸漬式めっき装置の断面図である。

【図7】カップ式めっき装置の断面図である。 【図8】従来の外接型陰極接点の説明図である。

【符号の説明】

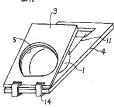
1:ウェハ、2:レジスト、3,4:治具、5:シール、6:レジスト制機能、7:除株成は、8:押付けレパー、10:めっき槽、11:除株配線、12:陽極配線、12:陽極配線、13:ブラクトは1:ロジタクトと、16:コンタクト受。

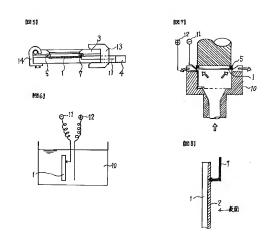


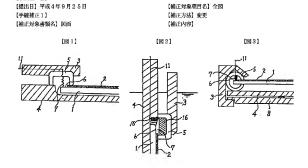




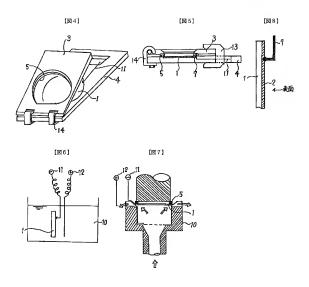
(E) 31







【手統補正書】



フロントページの続き

(72)発明者 辻村 学 東京都太田区羽田旭町11番1号 株式会社 崔原製作所内 (72)発明者 金山 拓也 東京都太田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所内